

УДК 539.2.097; 541.5.162; 548

©1995

О ПРИРОДЕ «СЛУЧАЙНОГО» ВЫРОЖДЕНИЯ ТЕРМОВ ПРИМЕСНЫХ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ИОНОВ

А.А.Климов, А.Б.Ройцин, М.М.Чумачкова, Л.В.Артамонов

Институт физики полупроводников АН Украины

Поступило в Редакцию 10 июня 1994 года

Показано, что обнаруженное ранее «случайное» вырождение некоторых термов редкоземельных ионов в кристаллах связано с расчетом их энергетической структуры с точностью до первого порядка теории возмущения. Рассмотрены критерии применимости приближения слабого внутрикристаллического электрического поля и соответственно учтены более высокие порядки теории. Обусловленное ими расщепление случайно вырожденных термов, как показывают расчеты, соответствует СВЧ-диапазону, что указывает на возможность осуществления бесполевого двойного оптико-магнитного резонанса.

1. Определение энергетического спектра примесных ионов остается одной из основных проблем теоретического изучения дефектов в кристаллах [1,2]. Примесные ионы нашли широкое применение в теории в качестве модельных многоэлектронных систем, а характерный набор энергетических уровней позволил использовать их для практических целей, например, в лазерах [2]. Особое место занимают ионы с малым числом электронов (дырок). Хотя они и представляют собой многоэлектронную систему со сложной энергетической структурой, их описание проще. Поэтому они в свою очередь могут служить модельными системами для примесных ионов и, в частности, для исследования влияния на них кристаллического поля. К числу таких ионов относится, например, Pr^{3+} , содержащий в f -оболочке два электрона. В последнее время были найдены его новые генерационные возможности [4], так что этот ион, как и раньше, представляет интерес и с практической точки зрения.

Ранее [5] при изучении энергетической структуры иона Pr^{3+} в кристаллическом окружении было обнаружено, что 3P_2 -терм свободного иона в отличие от других термов последнего в поле кубической симметрии не расщепляется, хотя, согласно теории групп, такой пятикратно вырожденный терм должен расщепиться на два терма: двукратно и трехкратно вырожденные (E и T_2 соответственно). Этот результат, как оказалось, не зависит от величины параметров кристаллического поля (природы кристалла) и вида волновой функции примесного иона, т. е. не является эффектом количественным (типа пересечения уровней). Он не зависит от природы иона, т. е. присущ не только Pr^{3+} ;

не зависит от вида оператора взаимодействия иона с внутрикристаллическим электрическим полем, но является следствием прямого общего расчета его матричных элементов с учетом связи между ними, обусловленной трансформационными свойствами волновых функций. Однаковая энергия для E - и T_2 -термов возникает уже на этапе использования многоэлектронных волновых функций (с учетом суммарного спина), т. е. еще до перехода к одноэлектронным функциям.

Поскольку расчет проводился в приближении слабого кристаллического поля и, как всегда, в первом порядке теории возмущений, можно предположить, что сохраняющееся вырождение 3P_2 -терма обусловлено неучетом более высоких порядков теории возмущений. Для проверки этого предположения были проведены расчеты с учетом второго порядка теории возмущений, о чём и сообщается в данной статье. К сказанному следует добавить, что при расчетах энергетической структуры обычно предполагается, что приближение слабого кристаллического поля хорошо выполняется (без конкретного анализа критерий теории возмущений). В ряде работ [6–8] лишь указывается на возможное заметное влияние поправок более высокого порядка.

Поскольку критерии теории возмущений связаны с ролью ее более высоких порядков, они также рассмотрены в этой статье. Методика расчета, его результаты и обсуждение последних приведены соответственно в разделах 2–4. Основные выводы работы суммированы в аннотации.

2. В рамках теории возмущений при наличии вырождения энергетическая структура с точностью до второго порядка теории определяется путем решения следующего секулярного уравнения [9]:

$$\left| V_{xm,xn} + \sum_{x'n' \neq x} V_{xm,x'n'} V_{x'm',xn} / \left(\varepsilon_x^{(0)} - \varepsilon_{x'}^{(0)} \right) - \varepsilon_x \delta_{mn} \right| = 0, \quad (1)$$

где x нумерует искомый терм; x' — другие термы; $m(n)$ — функции в пределах терма x ; n' — функции в пределах терма x' ; δ_{mn} — символ Кронекера; $\varepsilon^{(0)}$ — исходные (атомные) термы. Если функции симметризованы в соответствии с неприводимыми представлениями групп, матричные элементы связаны соотношением [10]

$$V_{xi,x'k} = f_{x'}^{-1} \delta_{xx'} \delta_{ik} \sum_{i'} V_{xi',x'i'}, \quad (2)$$

где $f_{x'}$ — кратность вырождения терма x' . Применение (2) приводит к распаду (1) на секулярные уравнения меньшей размерности. Величина последней определяется числом, показывающим, сколько раз неприводимое представление, характеризующее симметризованные функции, содержится в приводимом представлении, характеризующем исходный терм (в рассматриваемом случае — атомный).

3. В общем случае в соответствии с теорией групп при расщеплении тринадцати термов свободного иона Pr^{3+} в кристалле (точечная группа O_h) возникает сорок уровней энергии ε_i (табл. 1). Рассмотрим поправки второго порядка к основному (3H_4) и возбужденному

Таблица 1

Уровни энергии иона Pr^{3+} в кристалле¹

i	E_u	E_k	i	E_u	E_k	i	E_u	E_k	i	E_u	E_k
1		A_1	11		E	21		E	31	3P_1	T_1
2	3H_4	E	12	3H_6	T_1	22	3F_4	T_2	32	3P_2	E
3		T_2	13		$T_2^{(1)}$	23		T_1	33		T_2
4		T_1	14		$T_2^{(2)}$	24		A_1	34		A_1
5		E	15		E	25		E	35		A_2
6	3H_5	T_2	16	3F_2	T_2	26	1G_4	T_2	36	1I_6	E
7		$T_1^{(1)}$	17		A_2	27		T_1	37		T_1
8		$T_1^{(2)}$	18		T_1	28		E	38		$T_2^{(1)}$
9		A_1	19		T_2	29		T_2	39		$T_2^{(2)}$
10	3H_6	A_2	20	3F_4	A_1	30	3P_0	A_1	40	1S_0	A_1

¹ E_u и E_k — термы свободного иона и иона в кристалле соответственно. Остальные обозначения общепринятые.

Таблица 2

Смысл индексов в формуле (3)

x	m	x'
3H_4	A_1	$^3H_6, ^3F_4, ^3P_0$
	E	$^3H_5, ^3H_6, ^3F_2, ^3F_4, ^3P_2$
	T_2	$^3H_5, ^3H_6, ^3H_6, ^3F_2, ^3F_3, ^3F_4, ^3P_2$
	T_1	$^3H_5, ^3H_5, ^3H_6, ^3F_3, ^3F_4, ^3P_1$
3P_2	E	$^3H_4, ^3H_5, ^3H_6, ^3F_4, ^3F_2$
	T_2	$^3H_4, ^3H_5, ^3H_6, ^3F_2, ^3F_3, ^3F_4$

(3P_2) термам. В соответствии с формулами (1), (2), табл. 1 и с учетом правил отбора по суммарному спину они приобретают вид (все секулярные уравнения в этом случае становятся одномерными)

$$\Delta \varepsilon_{xm}^{(2)} = \sum_{x' \neq x} \left| V_{xm, x'm} \right|^2 / (\varepsilon_x^{(0)} - \varepsilon_{x'}^{(0)}). \quad (3)$$

Смысл индексов x , x' и m виден из табл. 2. Для проведения расчетов по формулам (3) использовались модель внутрикристаллического электрического поля и метод расчета его матричных элементов, описанных в [5]. Иначе говоря, применялись те же приближения и подходы, которые были использованы при расчете энергетической структуры в первом порядке теории возмущений. Значения энергий $\varepsilon_x^{(0)}$ и $\varepsilon_{x'}^{(0)}$, фигурирующие в (3), заимствованы из различных литературных источников [6, 11–14] и подходящим образом усреднялись.

Таблица 3

Значения параметров $|k_x|$ (безразмерных). ($n \equiv x 10^{-n}$)

α	3H_4				3P_2	
	A_1	E	T_2	T_1	E	T_2
0.5	1.1	4.1(1)	6.5(1)	1.3	3.4(2)	6.5(2)
1	1.7	1.4	7.4(1)	1.6	2.5(1)	1.6(1)
2	2.2(1)	3.6(1)	4.6(2)	1.3(1)	9.8(2)	7.7(2)
3	2.7(2)	6.8(2)	1.6(3)	3.5(3)	2.1(2)	1.7(2)
4	5.9(3)	2.0(2)	2.0(3)	1.9(3)	6.6(3)	5.5(3)
5	1.9(3)	8.1(3)	1.1(3)	1.3(3)	2.7(3)	2.2(3)
6	8.0(4)	3.9(3)	5.9(4)	7.9(4)	1.3(3)	1.1(3)
7	3.9(4)	2.1(3)	3.4(4)	4.7(4)	7.0(4)	5.9(4)

Таблица 4

Вклад поправок второго порядка для
 3H_4 -терма (%) и значения δ а.и ($n \equiv x 10^{-n}$)

m	α							
	0.5	1	2	3	4	5	6	7
A_1	160	110	91	16	3.3	1.1	0.5	0.2
E	76	89	74	44	24	13	7.8	4.7
T_2	110	130	14	5	2.4	1.2	0.6	0.4
T_1	100	99	81	31	9.7	3.8	1.8	0.9
δ	3.3(5)	3.6(4)	5.2(5)	2.3(6)	2.3(7)	3.9(8)	9.2(9)	2.7(9)

В соответствии с (3) и табл. 2 рассчитаны все 33 параметра вида $k_{xx'} = |V_{xm,x'm}| / (\varepsilon_x^{(0)} - \varepsilon_{x'}^{(0)})$, характеризующие критерии теории возмущений, в функции показателя степени слэтеровской орбитали α , определяющей радиальную часть одноэлектронной волновой функции. Результаты этих расчетов приведены в табл. 3. Чтобы не загромождать статью, мы приводим не все параметры $k_{xx'}$, а лишь их среднеарифметические значения k_x (для каждого терма и конкретного α), которые также отражают реальную ситуацию и имеют вид

$$k_x = \left(\sum_{x' \neq x} k_{xx'} \right) / N_x,$$

где N_x — число учитываемых в сумме (3) слагаемых.

В табл. 4 приведены данные о полном вкладе поправки второго порядка, вычисленной по формуле (3), в полную поправку к энергии 3H_4 -терма (т.е. с учетом ненулевых поправок первого порядка). В этой же таблице приведена величина энергетического зазора $\delta = \Delta\varepsilon_E^{(2)} - \Delta\varepsilon_{T_2}^{(2)}$, возникающего в результате расщепления терма 3P_2 лишь при учете слагаемых второго порядка теории возмущений (поправки первого порядка здесь равны нулю).

4. Переходя к обсуждению результатов, прежде всего отметим, что, как следует из данных расчета параметров k_{xx}' и k_x , выполнение критериев теории возмущений существенно зависит от «радиуса состояния» иона. При $\alpha \geq 2$ они выполняются достаточно хорошо, в то время как при $\alpha < 2$ для некоторых термов они могут нарушаться.

Однако, несмотря на возможное выполнение критериев теории, вклад слагаемых более высокого порядка в общую поправку к энергии может быть значительным и превосходить ненулевые добавки от первого порядка теории. Связано это с большим числом слагаемых в сумме (3). Относительный вклад более высоких порядков теории уменьшается с ростом α , но он может быть еще значительным при $\alpha \leq 4$, т. е. при наиболее актуальных значениях α [5]. Поэтому ошибка в определении положения энергетических термов, полученных с учетом лишь первого порядка теории возмущений, может достигать 50–100%, и пренебрежение более высокими порядками без специального анализа может оказаться неоправданным. В области малых значений $\alpha (< 2)$ и вблизи пересечения термов ($\alpha \approx 3$) [5] расстояние между уровнями также определяется поправками второго порядка (даже если поправки первого порядка дают отличный от нуля вклад).

Величина энергетического зазора δ между подуровнями расщепленного 3P_2 -терма на несколько порядков меньше зазора между подуровнями, возникшими при расщеплении атомных уровней в первом порядке теории возмущений (например, между подуровнями E и T_1 , A_1 и T_1 исходного 3H_4 -терма), и составляет $\approx 10^9$ – 10^{10} Hz, что соответствует СВЧ-диапазону. Поэтому возникает возможность осуществления двойного оптико-магнитного бесполевого резонанса, так как переходы между уровнями E и T_2 разрешены под действием магнитной компоненты СВЧ-поля. Наряду с различными методиками оптического детектирования магнитного резонанса для обнаружения таких небольших расщеплений (порядка нескольких микроэлектронвольт) можно использовать и другие оптические методы (см., например, [15]).

Список литературы

- [1] Malkin B.Z. // Spectroscopy of Solids Containing Rare Earth Ions. N.Y.: Elsevier Sci. Publ. B. V., 1987. P. 15–50.
- [2] Кулагин Н.А., Свиридов Д.Т. Методы расчета электронных структур свободных и примесных ионов. М.: Наука, 1986. 279 с.
- [3] Каминский А.А., Антипенко Б.В. Многоуровневые функциональные схемы кристаллических лазеров. М.: Наука, 1989. 270 с.
- [4] Каминский А.А. // ДАН СССР. 1991. Т. 319. № 4. С. 870–871.
- [5] Климов А.А., Ройцин А.Б., Чумачкова М.М., Артамонов Л.В. // УФЖ. 1993. Т. 38. № 4. С. 583–589.
- [6] Wensky D.A., Moulton W.G. // J. Chem. Phys. 1970. V. 53. N 1. P. 423–435; N 10. P. 3957–3969.
- [7] Wong E.Y., Stafsudd O.M., Johnston D.R. // J. Chem. Phys. 1963. V. 39. N 3. P. 786–793.
- [8] Judd B.R., Crosswhite H.M., Crosswhite H. // Phys. Rev. 1968. V. 169. N 1. P. 130–138.
- [9] Ройцин А.Б. // УФЖ. 1974. Т. 19. № 7. С. 1216–1218.
- [10] Ройцин А.Б. // ФТП. 1974. Т. 8. № 1. С. 3–29.
- [11] Sarup R., Grozier M.H. // J. Chem. Phys. 1965. V. 42. N 1. P. 371–376.
- [12] Carpers H.H., Rast H.E., Buchanan R.A. // J. Chem. Phys. 1965. V. 43. N 6. P. 2124–2128.
- [13] Carnall W.T., Fields P.R., Sarup R. // J. Chem. Phys. 1969. V. 51. N 6. P. 2587–2591.
- [14] Crosswhite H.M., Dieke G.H., Carter W.J. // J. Chem. Phys. 1965. V. 43. N 6. P. 2047–2054.
- [15] Gourdon C., Lavallard P. // Phys. Rev. B. 1992. V. 46. N 8. P. 4644–4650.